⑲ 日本国特許庁([P)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-120040

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)5月12日

H 01 L 21/92

F-6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全 3頁)

❷発明の名称 半導体装置

> 创特 昭62-277715 顔

20世 顛 昭62(1987)11月2日

⑫発 谷

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式 宏

会社内

の出 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

弁理士 最上 外1名

1. 発明の名称

2. 終料請求の新規

(1) 半球体基板上に設けられた第1の絶縁 以と放郊1の粕採膜上に設けられたアルミニウム 電極と、放埓しの絶縁膜上より放アルミニウム電 極の上面周辺部上に延在して殴けられた郊2の絶 緑賤と、餃アルミニウム電極の上面中央部に設け られた第1の金関膜層と、絃郭1の金属膜層上の パンプ低極層とを有することを特徴とする半郊体 袋团.

半点体圧反上に設けられた第1の絶縁 姓と珍古1の絶段終上に殺けられたアルミニウム 電極と、旋節1の絶縁脱上より放アルミニウム電 極の上面周辺部上に延在して設けられた第2の絶 韓膜と、酸アルミニウム電極の上面中央部且つ額 第2の船縁膜上に延在して設けられた第1の金頭 腹周と、原第1の金属膜周及び弦アルミニウム電 極が接触している領域の内側且つ該第1の金国段 周上のパンプは極層とを有することを特徴とする

3. 為明の世間な説明

(産業上の利用分野)

本処明は、半導体装置に於けるパンプ電振構造 に切する。

従来の半導体装置に於ける一般的なパンプ団優 構造は、ペンプ低極層をアルミニウム低極の上面 中央部員つ前記第2の絶縁臨上に延在して設けら れている為、故アルミニウム位極中央部と故アル ミニウム健便の上面周辺部上に設けられた技算2 の絶級数との数差が、破パンプ電極回にパターニ ングされ、彼ペンプ電極圏上面が凹状の構造とな っている。

(発明が解決しようとする問題点)

従来のメンプ電極構造に於ては、上部が凹構造

特開平1-120040(2)

(問題点を解決するための手段)

本勢明の半球体装置は、半球体装板上に設けられたが1の絶線段と抜節1の絶した砂はられたりはした砂はあります。1の絶縁段上に設けられたアルミニウム低極の上面周辺部上に延在して投けられた第2の絶線段と、抜び7ルミニウム低極の上面中央部に設けられた第1の金段段周と、抜節1の金段段局と、抜節1

(実施例)

以下、本発明について、支施例に基づき詳細に

説明する。

第1 図は、アルミニウム電極2上中央部に例えばチクンー白金ー金符の金頭鉄圏 4 を形成し、更に金層製圏 4 上にバンブ電極圏 5 を設けた一実施例である。

第2図は、アルミニウム電極2上中央部且つ絶線 23上に延在して金階 20日 を设け、バンブ電極5を、アルミニウム電極2と金四股階4の接触 気域より内側に設けた一実施例である。

第1回、第2回ともに、アルミニクム電極2の 上面周辺部に設けられた絶縁膜3の領域より内側の平坦領域上にバンブ電優5を設けることを特徴とする。

第3 図は、本発明のパンプ電極構造に於ける実 鏡状態を示した実施例である。

第4図は、従来のパンプ電極構造を示す。

第5図は、従来のバンブ電極構造於ける実施状態を示す。

(発明の効果)。

上述の如く、本効明によれば、バンブ電極上面

の平坦化構造をとることができ、実装時のペンプ電極と実装フィンが一との接触面積均加による密替強度の大幅な向上をもたらすとともに、実践時の級及び圧力ストレスに対するペンプ下構成材料の破場防止をもたらすものである。

4. 図面の低単な説明

第1図、第2図は、本発明の半導体装置である パンプ電機構造断面図。

第3回は、本発明のバンブ電極構造の半導体設置を実装した時の構造断面図。

第4図は、従来のバンブ電極構造断面図。

第5回は、従来のバンブ電極構造の半導体設置を実装した時の構造断面図。

1 ··· S i O · 、 S i N 等 の 絶 肄 股 ·

2…アルミニウム位極。

3 ··· SiO·、SiN等の絶縁版。

4 … チ タ ン ー 白 金 ー 金 、 ク ロ ム ー 網 ー 金 、 チ ク ン ー パ ラ ジ ウ ム ー 金 等 の 金 層 膜 間 。

5 … ペンプ電極。

特開平1-120040(3)

8… 実装基板側のボンディン用フィンガー。

IJ.

出願人 セイコーエブソン株式会社

大理人 弁理士 最 上 務 他 1 名









